

Na-rich RP型化合物の構造解析

宮崎 怜雄奈 名古屋工業大学

キーワード: Na アンチペロブスカイト、Na4OI2、固体電解質、Na+伝導体

1. 背景と研究目的

 Na_4OBr_2 や Na_4OI_2 などの anti-Ruddlesden-Popper (AP, ARP)型化合物は、アルカリイオンの濃度が高く、高 Na^+ 伝導度が期待されている[1][2]。 しかし原料の市販の Na_2O は、 Na_2O_2 が混合しており、高純度な Na_2O を合成する必要がある。本研究では市販の Na_2O に含まれる Na_2O_2 を Na で還元することで高純度な Na_2O を精製し、 Na_4OI_2 を合成した。また Na 空孔の導入によるイオン伝導度の変化を調べるために、 Na_4OI_2 中に Ca^{2+} ドープ及びアニオン不定比性を入れた際に、どのような格子欠陥が優勢になるのかを調べた。

2. 実験内容

実験は全て Ar 雰囲気のグローブボックスで行った。 Na_4OI_2 の合成は、 $350^{\circ}C$ で 2 時間精製した Na_2O と NaI (Aldrich, 99.99%)をモル比 1:2 で秤量・混合し、600 rpm、24 時間ボールミリングを行い、 $350^{\circ}C$ で 12 時間ポストアニールすることで合成した。同様の手順で、 Ca^{2+} ドープ、 I°/O^2 -不定比性を導入した Na_4OI_2 も合成した。内径 0.2 mm のパイレックス製のガラスキャピラリーに充填し、キャピラリー先端 を TorrSeal を用いて密封した。BL5S2 にて放射光 X 線回折測定を行い、X Rietveld 解析により X CaX と X に X を導入した X X X の X を X の X に X の

3. 結果および考察

Fig.1 に室温で測定した Ca^{2+} ドープ Na_4OI_2 の Rietveld 解析結果を示す。測定された回折パターンは、空間群 I4/mmm に帰属された。格子定数は a=4.66367 Å、c=15.97301 Å となり、過去の報告とほぼ同等な値となった。現在 Na_2O は、NaOH と Na を加熱することで合成されているが($NaOH+Na \rightarrow Na_2O+1/2H_2 \uparrow$)、合成に 50 時間以上要するだけでなく、 H_2 が発生するため適切なガス排気をする必要があ

る[3][4]。本研究では市販の Na_2O に含まれる Na_2O_2 を Na で還元することで、簡便かつ短時間 で高純度な Na_2O を精製し、 Ca^{2+} ドープ Na_4OI_2 の合成に成功した。多価イオンをドープした Na_4OI_2 では、格子欠陥を含まない完全結晶では 強度比が Fitting できておらず、Schottky 欠陥、もしくはアニオンのサイト交換などの格子欠陥 が含まれていることが示唆された。

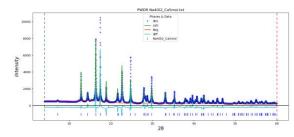


Fig.1: Ca²⁺をドープした Na₄OI₂ の室温における X線回折パターンの Rietveld 解析結果

4. 参考文献

[1] Q. Zhao et al., J. Phys. Chem. 126 (2022) 16546-16555. [2] Y. Sun et al., J. Am. Chem. Soc. 141 (2019) 5640-5644. [3] Y. Wang et al., J. Power Sources, 293 (2015) 735-740. [4] E. Ahiavi et al., J. Power Sources, 471 (2020) 228489.